(54) VAPOR PHASE GROWTH DEVICE

(11) 1-81311 (A) (43) 27.3.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-240015 (22) 24.9.1987

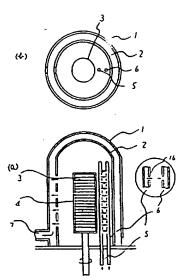
(71) NEC CORP (72) MASAO MIKAMI

(51) Int. Cl'. H01L21/205//H01L21/31

PURPOSE: To made a film thickness formed on the surface of a wafer uniform by mutually facing plural pores for releasing gas drilled in two nozzle pipes

respectively.

CONSTITUTION: A reaction tube is composed of duplex pipe structure of an outer pipe 1 and an inner pipe 2. Plural wafers are set and spaced in order that their surface is almost horizontal to a wafer boat 4. A nozzle pipe 5 having many pores 16 on its side are set at the position closer to wafers 3 than another nozzle pipe 6 having pores 16 on its side, the nozzle pipes 5, 6 are arranged on the center line of the reaction pipe, the pores are drilled to face to the reaction tube and gas discharged from the respective pores is set in the opposite direction and mutually collided. Therefore, since each gas flow is uniformly mixed, widened in a wide range and flowed in between the wafers, growing films between and in wafers can be made uniform.



(a) 1: outer tube of reaction tube, 2: inner tube of reaction tube, 3: wafer, 4: wafer boat, 5: nozzle, 6: nozzle, (b) 1: outer tube, 2: inner tube, 3: wafer

lina

Best Available Copy

7739-5F H 01 L 21/205 # HD 01分4多次21/3]なるほかもは、6をおり出る6708-5Fの1の第一と1八分1111の

⊕公開

一点 计二级 异氯磺基异苯

5.3

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

協問財政事はあるというはなるようない方による

医三氯酚 建乳压剂 医多形形成

公発明の名称: ※気相成長装置 (1997年) 5 1

<u>নি সংগ্রাহার প্রাক্রিক র</u>

質点では 5巻2年あり類 @特 ・顧 昭62-240015

郊発,明 者 三 上 雅 生 源東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 ①出版原示人 2008日本電気株式会社 20東京都港区芝5丁目33番1号 2010年 1 - - - 41. 弁理士 内 原 20代 理 人 晋

②辨說是一時仍然為其下并不為何。[12]第二屆 支 1、 向比数等的数位成的高效的 医基基苯基环

放送 かいこうしょ 縦 しんないい アンドルカス とうとそびょうしゅだとしず ししゅんしゅかき

1. 発明の名称 気相成長装置

2. 特許請求の範囲

挺型の反応管内に複数枚の被成長基板を任意の 間隔でほぼ水平に積み重ねるように放置し、前記 被成長基板近傍にほぼ垂直に立てて設置した複数 本のノズル管を有し、該複数のノズル管が前記被 成長基板により近い位置と違い位置とに設置され た 2 群のノズル管よりなる気相成長装置におい て、該2群のノズル管のうち一群のノズル管にあ けられたガス放出用の複数個の細孔と他の群のノ ズル管にあけられたガス放出用の複数個の細孔が 相互に対向していることを特徴とする気相成長装 置.

3. 発明の詳細な説明 〔産業上の利用分野〕

本発明は、気相成長装置に関し、特に、縦型の 反応管内に多数枚のウェーハを成長面をほぼ水平 にして、一定の間隔をもたせて設置する気相成長 装置に関する.

[従来の技術]

従来、この種の気相成長装置は第3図(a),(b) に示すように、ウェーハ3近傍に垂直にたてられ たノズル管14、15のガス放出細孔16はいず れもウェーハ3方向を向いている。ガスはこの細 孔16より放出されてウェーハ3に到達するまで に相互に混合されて、ウェーハ3面上で、成膜反 応が起るようになっている。

[発明が解決しようとする問題点]

上述した従来の気相成長装置はノズル管14と ウェーハ3との距離が短いために、ノズル管14 の細孔16から放出されるガスが十分に混合され ずにウェーハ3の表面に到達するため、膜厚や 種々の特性が不均一になる欠点がある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の気相成長装置は、縦型の反応管内に復

数枚の数成長基板を任意の間隔でほぼ水平に積み。 昔 国のような構造により、ウェーハの近くに位置 重ねるように設置し、被成長基板近傍にほぼ垂直 のノズル管が被成長蓋板より近い位置と遠い位置 の群のノズル管にあけられたガス放出用の複数個 の細孔が相互に対向している。

このように、凝型の反応管内に任意の間隔で、た成長膜を得ることができる。 ウェーへをほぼ水平に積み重ねて設置する方式に、表現が実施例」。 語 垂直に立てて設置し、当該ノズル管がウェーハか ら近い距離に位置する一群と、遠い距離に位置す る一群からなり、そして、近い群のノズル管のガ ス放出細孔からガスがウェーハとは反対方向に吐 出し違い群のノズル管の細孔からのガスがウェー ハ方向に吐出するように、それぞれの群のノズル 管のガス放出細孔が相互に対向してあけられてい る構造になっている。

本実施例に係るノズル管については、多数の細 孔16を側面に有するノズル管5を同様に細孔 16を有するノズル管6よりもウェーハ3に近い 位置に設置し、第1図(b)の機断面図に示すよう にノズル管5と6が反応管の中心線上に並ぶよう にして、ノズル管5と6の細孔は対向するように あけられそれぞれの細孔から吐出したガスの方向 が正反対で相互に衝突するようになっている。

なお、ガスの排気は排気ロ7を通して真空ポン プによって滅圧状態で出来るようになっている。

以下にこの気相成長装置を用いたシリコンエピ タキシャル成長実験の一例を示す。電気炉加熱に よって、反応管内のウェーハ3を1100℃とし た。次にノズル管5より反応ガスのSiHュCℓ; を 0.5 l/mi、 H:を 5 l/mi、 p H,を 0.0 5 l / 宀、流し、一方、ノズル管6より、Hュを50ℓ / 血の流量で流した。この結果、ノズル管 5 の細 孔から吐出したH,, SiH,Cl,, pH,の属合 ガスはノズル管6の細孔から出たH。ガスと正面 衝突して混合され、ウェーハ 3 間に均一に混合さ

したノズル管の細孔から吐出したガスとウェーハ に立てて設置した複数本のノズル管を有し、複数である遠くに位置したノズル管の細孔から吐出した ガスは相互に衝突することになりガスの混合は十 とに設置された2群のノズル管よりなる気相成長 分に行なうことができる。また、風合後のガス流 装置において、 2 群のノズル管のうち一群のノズ(ic)一防向を違い位置のノズル管からのガス流量を多く ル質にあれられたガス放出用の複数個の細孔と他……することによって、ウェーへ成長面にほぼ平行に…… することができ、ウ緊張界間にガスを十分に挿入 210余名にとができ、成長速度を大きく保持して均質

丑 严 蒙 赞 4、 よるもので、ウェーハ近傍に複数本のノズル管を『『意文に、本発明につい近 韓図面を参照して説明す 聖 内 士野矿 14

> 第1図(a),(b)はそれぞれ本発明の一実施例の 気相成長装置の縦断面図及び横断面図であり、シ リコンエピタキシャル成長を実施するためのもの である。反応管は外管1と内管2の2重管構造に なっている。直径150mのウェーハ3はウェー ハポート4に妻面がほぼ水平になるように約5点 の間隔で50枚セットされた。

れ、拡大したガス流として供給され均一性の良い エピタ中シャル成長が起った。本実施例の実験に おいて50枚すべてのウェーハに対して、ウェー ハ間及びウェーハ内の膜厚分布を土 3 %以内に抑 えることができ、また電気抵抗分布も±3%以内 であった。

第2図は本発明の他の実施例の気相成長装置の 横断面図を示したものであり、その縦断面図は第 1図(a)と同じである。本実施例は同心円の中心 に配置されたウェーハ3に近いノズル管として、 8.9.10の3本、ウェーハより遠いノズル管 として11.12.13の3本を異なる2本の同 心円上に配置し、細孔は8と11,9と12, 10と13がそれぞれ対向しており、ガスは吐出 後相互に衝突する。

多数本のノズル管による広い範囲でのガスの供 給と混合がなされるため、極めて均質な成膜が可 能になった。

前述した実施例と同様にシリコンエピタキシャ ル成長について実施した例を示す。ノズル管 8 乃

至1 ラで 管 8 / min また 2 0 た。 気抵! . 以. 3 ⊠ € 厚分7 (発り 以上 ハを成 置し、 供給用 装置に

311 (4

8,9, ガス供し ス放出に

と遠い

が向い

面を参照して説明す

er 85 4

本発明の一実施例の ・技断面図であり、シ ・実施するためのもの 3管2の2重管構造に フウェーハ3はウェー 平になるように約5回 た。

供給され均一性の良いた。本実施例の実験に 一小に対して、ウェー (分布を土3%以内に抑 (抵抗分布も土3%以内

実施例の気相成長装置の あり、その縦断面図は第 に実施例は同心円の中心 に近いノズル管として、 ェーハより遠いノズル管 の3本を異なる2本の同 18と11、9と12, 向しており、ガスは吐出

tる広い範囲でのガスの供 う、個めて均質な成膜が可

像にシリコンエピタキシャ た例を示す。ノズル管 8 乃 至13はそれぞれ独立したマスフローコントローラで流量が制御できるようになっている。ノズル 管8,9,10のそれぞれにSiH.Cl,0.2 l/m, H,2 l/mを流した。またノズル管11,12,13よりそれぞれH,を20 l/mを流して成長温度1100℃で成長した。ウェハ3内及びウェハ3間の膜厚分布及び電気抵抗分布を±2%以内に抑えることができた。

以上2つの実施例を示したが、同様の実験を第 3 図に示したような従来装置で実験した結果、膜 厚分布、電気抵抗分布がいずれも±5%以上と悪 く、本発明による効果は顕著である。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明は多数枚のウェーハを成長面がほぼ水平に積み重ねられるように設置し、ウェーハ近傍にほぼ垂直に設置されたガス供給用の複数本のノズル管を有する縦型気相成長装置において、ノズル管をウェーハから近い位置と遠い位置に配置し、それぞれのノズル管の細孔が向い合ってつけられ、放出ガスが相互に衝突す

8,9,10,11,12,13,14,15…… ガス供給用ノズル管、7……排気口、16……ガ ス放出細孔。

代理人 弁理士 内 原 音

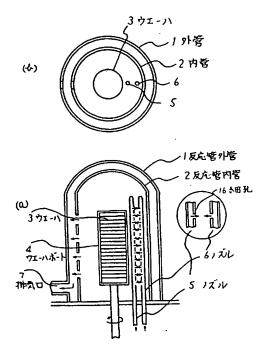
るようにしたものである。このようにすることに よって、各ガス流の混合が均一になり、かつまた ガス流が広い範囲に拡大してウェーハ間に入るよ うにすることができ、ウェーハ間及びウェーハ内 で成頃の均一性を著しく上げる効果がある。

また、以上はシリコンエピタキシャル成長を例に説明してきたが、各種の酸化膜、窒化膜、ポリンリコン膜、アモルファスシリコン膜などの成膜にも適用できるものであり、その応用価値はきわめて大きい。

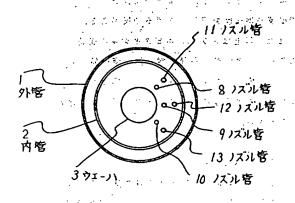
4. 図面の簡単な説明

第1図(a)は本発明の一実施例の気相成長装置の挺断面図、第1図(b)は第1図(a)の技断面図、第2図は本発明による他の実施例の気相成長装置の機断面図、第3図(a)は従来の気相成長装置の縦断面図、第3図(b)は第3図(a)の機断面図である。

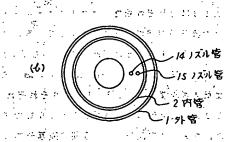
1 …… 反応管 (外質)、 2 …… 反応管 (内管)、 3 …… ウェーハ、4 …… ウェーハボート、5, 6,

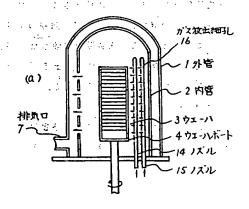


争 1 図



第 2 図





第3四

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.